

## **Kambriplukkide tehnoloogiliste parameetrite täpsuse määramine**

**Irval, A.; Maiste, U.; Laurits, J.; Paeveer, J.; Talve, Leo** XXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents 30. märtsist - 1. aprillini 1977 : ettekannete teesid 1977 / lk. 74 [https://www.ester.ee/record=b2449987\\*est](https://www.ester.ee/record=b2449987*est)